S	earch	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/767,247	WATANABE, NAOKI	
Examiner	Art Unit	
Yaima Campos	2185	

Yaima Campos

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
711	161	5/22/2007	YC
711	162	5/22/2007	YC
707	203	5/22/2007	YC
707	204	5/22/2007	YC

INI	ERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	:		

SEARCH I (INCLUDING SEAR		()
	DATE	EXMR
Updated EAST text search	5/22/2007	YC
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u></u>		